Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

«ЭЛЕКТРОСЛАБОЕ РОЖДЕНИЕ Z БОЗОНА С ФОТОНОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ АТЛАС»

Специальность 1.3.15 – Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий

eraerii eeproobila
П ИЯФиТ к.ф-м.н вгений Юрьевич

14.11.2022 Москва, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Актуальность

 Стандартная модель (СМ) является завершенной теорией, но описывает не все природные явления и имеет внутренние проблемы (напр. СМ не объясняет ненулевые массы нейтрино, иерархию масс, не выключает гравитацию), поэтому ведется поиск более совершенной теории.



может быть недоступен, если энергетический масштаб <<новой физики>> (НФ) значительно выше достигнутых в настоящее время энергий

позволяет увидеть проявления новой физики при более низких энергиях

- Среди косвенных способов наиболее универсальный <u>модельно независимый</u>, т.к. позволяет проверить целый ряд моделей НФ.
- Например, поиск аномальных бозонных вершин (аБВ) путём их параметризации с помощью эффективной теории поля (ЭТП).
- Ненулевые параметры аБВ будут говорить о наличии НФ
- ограничения на величину параметров аБВ позволят теоретикам исключить модели НФ, например суперсимметричные модели или модели техницвета.

Мотивация

- В этой работе мы сосредоточимся на поиске аномальных четырехбозонных вершин (ЧБВ)
- Два типа процессов, в которых можно искать аЧБВ: процессы многобозонного рождения (МБ) и рассеяния векторных бозонов (РВБ), оба вида довольно редкие (σ≈10⁻¹–1 фб) ⇒ чувствительный инструмент для проверки или поиска отклонений от СМ.



- В процессах РВБ БВ присутствуют на древесном уровне в СМ
- Вероятность рождения двух бозонов выше вероятности рождения трех бозонов

Цель работы

Измерение сечения ЭС процесса совместного рождения Z бозона с фотоном и двумя адронными струями в нейтринном канале распада (pp→Z(→vv)γ+jj) при высоких энергиях фотона (150 ГэВ и выше), в том числе поиск аномальных взаимодействий бозонов и проявлений физики за рамками Стандартной Модели.

- Вероятность проявлений новой физики растет с √s, и соответственно с энергией бозонов в конечном состоянии, поэтому рассматриваются энергии фотона >150 ГэВ
- Вероятность распада Z на нейтрино в 6 раз превышает вероятность распада на любой из e⁺e⁻, μ⁺μ⁻ или τ⁺τ⁻
- По сравнению с адронным каналом распада Z, нейтринный менее загрязнен фоновыми процессами



Отбор событий

Основная задача, без которой невозможно проведение измерения — отделить события сигнального процесса (pp→Z(→vv)γ+jj ЭC) от фоновых в детекторе ATLAS



Путем дополнительных отборов, подавляется часть фоновых процессов, но невозможно от них избавиться совсем ⇒ возникает задача оценки фоновых процессов.

Фоновые процессы

В докладе будут показаны методы оценки фоновых процессов от неверной идентификации е—у и струи—у из данных:

- W(ev), моно-t-кварк и tt: е неверно идентифицируется как γ (≈6%¹)
- Z(vv)+струи и многоструйные события: одна из струй неверно идентифицируется как фотон (≈2%¹);

Фоновые процессы с неверной идентификацией нельзя корректно оценить из Монте-Карло (МК), в виду несовершенства моделирования в настоящее время:

- для неверной идентификации струя→ү МК предсказывает 9±2 событий, в то время как оценка из данных 33±18;
- кинематические распределения в МК
 W(ev) не согласуются с данными в контрольной области, где этот процесс доминирует (см рис. справа)



¹доля от общего числа предсказанных событий в области измерения сигнала.

Задачи

- разработка методов оценки выходов фоновых событий с неверной идентификацией частиц (электронов как фотонов и адронных струй как фотонов) из данных для процесса pp→Z(→vv)γ с целью достижения погрешности измерения сечения 10% достаточной для сравнения измеренных дифференциальных распределений с предсказанными на данных ppстолкновений с интегральной светимостью 36.1 фб⁻¹;
- разработка методов оценки выходов фоновых событий с неверной идентификацией частиц (электронов как фотонов и адронных струй как фотонов) из данных для процесса pp→Z(→vv)γjj ЭС *с целью его обнаружения* при энергиях фотона выше 150 ГэВ с точностью не менее Зσ на данных pp-столкновений с интегральной светимостью 139 фб⁻¹;
- получение сечения электрослабого процесса ассоциированного рождения Z бозона с фотоном и двумя струями в протон-протонных столкновениях с √s=13 ТэВ, с последующим распадом Z бозона на нейтрино и антинейтрино (pp→Z(→vv) γjj ЭС) при энергиях фотона выше 150 ГэВ;
- поиск аномальных бозонных вершин, отсутствующих в Стандартной модели и чувствительных к <<новой физике>> за её пределами.

Научная новизна

- разработаны методы оценки выходов фоновых событий с неверной идентификацией объектов (электрона и струи как фотона) из данных для процессов pp→Z(→vv)γ и pp→Z(→vv)γjj ЭС на данных с интегральной светимостью 36.1 фб⁻¹ и 139 фб⁻¹ соответственно;
- впервые измерено интегральное сечение ЭС процесса pp→Z(→vv)γjj и при энергиях фотона выше 150 ГэВ;
- впервые на данных протон-протонных столкновений с интегральной светимостью 139 фб⁻¹, набранных в эксперименте ATLAS в получены пределы на параметры аномальных четырехбозонных вершин в формализме Эффективной теории поля (ЭТП); пределы на параметры f_{M2}/Λ^4, f_{T0}/Λ^4, f_{T5}/Λ^4, f_{T8}/Λ^4 и f_{T9}/Λ^4 являются наилучшими в мире на момент публикации.

Научная значимость

- Разработанные методы оценки фоновых процессов из данных с неверной идентификацией объектов могут быть применены в исследованиях любых других многобозонных конечных состояний в протон-протонных столкновениях в эксперименте ATLAS, сопровождающихся рождением фотонов.
- Полученные пределы на параметры аномальных четырехбозонных вершин в формализме Эффективной теории поля позволяют ограничить параметры моделей, описывающих <<новую физику>> за рамками СМ.

Неверная идентификация электрона как фотона (е→γ)

 Измерение вероятности неверной идентификации

В основе лежит метод меченой и пробной частиц:

предполагается, что в паре еү с М_{еү}≈М_Z электрон неверно идентифицирован как фотон.



Пробной частицей выбирается $e^{+/-}$ или γ с p_{T} >150 ГэВ. Меченной частицей выбирается $e^{+/-}$ с p_{T} >25 ГэВ. вероятность $_{e \to \gamma} =$

 Построение контрольной области (КО) в данных, аналогичной области измерения сигнала, в которой пробный электрон выбирается вместо фотона.



 Нормирование КО в данных на вероятность неверной идентификации для получения выхода фоновых событий.

$$\frac{N_{e^{+/-}\gamma}^{}-N_{e^{+/-}\gamma}^{\rm poh}}{N_{e^+e^-}^{}-N_{e^+e^-}^{\rm poh}}$$

е→ү: Систематические погрешности метода и результаты

- Компоненты систематической погрешности для вероятности неверной идентификации е→γ:
 - От вариации ширины массового окна Z пика
 - От способа оценки числа фоновых событий под Z пиком
 - Проверка точности метода в МК
- 2. Погрешность связанная с загрязненностью КО другими фоновыми процессами (< 3%)

Результирующая вероятность неверной идентификации е→γ в зависимости от р_т и η пробных частиц составила:

- от 0.6% до 3% в данных светимостью 36.1 фб⁻¹ (отн. сист. погр. до 26%)
- от 2% до 7% в данных светимостью 139 фб⁻¹ (отн. сист. погр. до 16%)

Различия в вероятности между наборами данных связаны с алгоритмами реконструкции и критериями идентификации фотонов в них.

Общая относительная погрешность на фоновый процесс связанный с неверной идентификацией е→ү:

- 14% для данных светимостью 36.1 фб⁻¹
- 5.4% для данных светимостью 139 фб⁻¹

Уменьшение погрешности связано с пересмотром способов оценки систематических погрешностей.

Метод оценки неверной идентификации адронной струи как фотона (j→γ)

Метод четырех областей, ортогональных по изолированности и идентификационному критерию фотонов, используется для оценки неверной идентификации струи как фотона.

Схема областей:

- А область измерения сигнала Z(→vv)γ+jj ЭC
- B,C,D контрольные области
- iso gap промежуток между изолированным и неизолированным критериями (ГэВ)

Предположения, лежащие в основе метода:



Изолированный Не изолированный

- Изоляция не коррелирует с "нежестким" критерием
- Количество сигнальных событий в областях В, С, D пренебрежимо мало

Корреляционный фактор в МК (Равен 1 при отсутствии корреляции):

$$R = \frac{N_A N_D}{N_B N_C}$$

В отсутствии корреляции и "утечки" сигнальных событий в КО В,С,D, число событий фона можно

рассчитать как:

$$\frac{N_A^{jet \to \gamma}}{N_B} = \frac{N_C}{N_D}$$

С учетом других фоновых процессов и утечки сигнала в области B,C,D число фоновых событий можно найти из системы уравнений (см. доп. слайды)

ј→**ү: Систематические погрешности и результаты**

Относительные систематические погрешности на выход фоновых событий:

- от определения областей (27% для 36.1 фб⁻¹ и 18% для 139 фб⁻¹):
 - выбор нежесткого идентификационного критерия (выбирается на основе близости R фактора к 1)
 - ширина изоляционного промежутка
- на <<утечки>> сигнала в КО В,С,D (10% для 36.1 фб⁻¹ и 6% для 139 фб⁻¹)
 - моделирование изоляции и идентификации в МК

Общая относительная систематическая погрешность на оценку выхода фоновых событий от процессов с неверной идентификацией струи→ү составляет

- 29% для данных светимостью 36.1 фб⁻¹
- 19% для данных светимостью 139 фб⁻¹

Изменение систематической погрешности связано в данном случае в первую очередь с увеличением статистики данных.

Результаты: измерение сечения Z(vv)үjj ЭC



Для отделения сигнальных событий от фоновых используется классификатор основанный на улучшенном алгоритме деревьев решений (BDT), созданный на базе программного пакета TMVA

Для получения сечения процесса Z(vv)γjj ЭС применяется побинное фитирование методом максимального правдоподобия

Для фитирования используются распределения по отклику классификатора в сигнальной области SR и по mjj в контрольных областях Zγ QCD CR 1, 2 и Wγ CR

Свободные параметры при фитировании:

µ_{ZγЭC} - сила сигнала, и нормировочные коэффициенты для доминирующих фоновых процессов (μ_{ZγQCD} – для Z(vv)γjj КХД, μ_{Wv} – для W(lv)γjj КХД, W(lv)γjj ЭС и ttγjj)

Измеренное сечение $\sigma_{Z\gamma \ \Im C} = 0.77^{+0.34}_{-0.30} \ \varphi 6$

Предсказанное сечение получено с помощью МК генераторов MadGraph5_aMC@NLO, VBFNLO и Pythia8

 $\sigma^{\mathrm{предск.}}_{Z\gamma\;\mathrm{ЭC}}=0.98\pm0.09$ фб.

Параметризация аБВ в ЭТП:
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^{SM} + \sum_{i} \frac{c_i}{\Lambda^2} O_i + \sum_{j} \frac{f_j}{\Lambda^4} O_j,$$

О_i – операторы размерности 8, минимальная размерность для аБВ с 4 бозонами (aYBB)

*f*_{*i*} − безразмерный параметр аБВ, Λ − энергетический масштаб <<новой физики>>

Операторы более высоких размерностей подавлены более высокими степенями Л.

Оранжевым и зеленым в таблице выделены вершины, которые могут наблюдаться в ЭС процессе pp \rightarrow Z(\rightarrow vv)ү+jj

CM

				CM	(отсутс	твуют	вСМ	
	WWWW	WWZZ	ZZZZ	WWAZ	WWAA	ZZZA	ZZAA	ZAAA	AAAA
$\mathcal{O}_{S,0},\mathcal{O}_{S,1}$	Х	X	X						
$\mathcal{O}_{M,0},\mathcal{O}_{M,1},\!\mathcal{O}_{M,6},\!\mathcal{O}_{M,7}$	Х	X	X	Х	Х	X	X		
$\mathcal{O}_{M,2}$, $\mathcal{O}_{M,3}$, $\mathcal{O}_{M,4}$, $\mathcal{O}_{M,5}$		X	X	Х	Х	X	X		
$\mathcal{O}_{T,0} \;, \mathcal{O}_{T,1} \;, \mathcal{O}_{T,2}$	Х	X	X	Х	Х	X	X	X	Х
$\mathcal{O}_{T,5}$, $\mathcal{O}_{T,6}$, $\mathcal{O}_{T,7}$		X	X	Х	Х	X	X	X	Х
$\mathcal{O}_{T,8}$, $\mathcal{O}_{T,9}$			X			X	X	X	Х

только в нейтральных бозонных вершинах

для исследования выбраны параметры операторов $O_{M0}, O_{M1}, O_{M2}, O_{T0}, O_{T5}, O_{T8}, O_{T9}$

Полная амплитуда для случая одного ненулевого параметра f_i :

$$|A|^{2} = |A_{SM} + f_{j}A_{j}|^{2} = |A_{SM}|^{2} + f_{j}2\operatorname{Re}(A_{SM}A_{j}^{*}) + f_{j}^{2}|A_{j}|^{2}$$

приводит к расходимости (нарушению унитарности) при высоких энергиях.

Для сохранения унитарности используется метод обрезания:

вклад аБВ полагается 0 при √s > E_c, где E_c – масштаб обрезания, выбираемый на основе условий унитарности парциальной волны

Пределы получены с использованием профиля отношения правдоподобий с доверительной вероятностью 95%

Гипотеза: присутствуют только фоновые процессы



Унитарные пределы на параметры аЧБВ с указанием параметра обрезания Е

Коэффициент	E_c , ТэВ	Наблюдаемый предел, ТэВ ⁻⁴	Ожидаемый предел, TeV ⁻⁴
f_{T0}/Λ^4	1.7	$[-8.7, 7.1] imes 10^{-1}$	$[-8.9, 7.3] imes 10^{-1}$
f_{T5}/Λ^4	2.4	$[-3.4, 4.2] imes 10^{-1}$	$[-3.5, 4.3] imes 10^{-1}$
f_{T8}/Λ^4	1.7	$[-5.2, 5.2] imes 10^{-1}$	$[-5.3, 5.3] imes 10^{-1}$
f_{T9}/Λ^4	1.9	$[-7.9, 7.9] imes 10^{-1}$	$[-8.1, 8.1] imes 10^{-1}$
f_{M0}/Λ^4	0.7	$[-1.6, 1.6] imes 10^2$	$[-1.5, 1.5] imes 10^2$
f_{M1}/Λ^4	1.0	$[-1.6, 1.5] \times 10^2$	$[-1.4, 1.4] imes 10^2$
f_{M2}/Λ^4	1.0	$[-3.3, 3.2] imes 10^1$	$[-3.0, 3.0] imes 10^1$

Сравнение результатов оценки неунитарных пределов на параметры аБВ, с наилучшими результатами других экспериментов. **Жирным** выделены результаты, которые **превосходят полученные ранее**.

	f_{T0}/Λ^4	f_{T5}/Λ^4	f_{T8}/Λ^4	f_{T9}/Λ^4	f_{M0}/Λ^4	f_{M1}/Λ^4	f_{M2}/Λ^4
$Z(\nu\bar{\nu})\gamma + jj$ ЭС	[-0.09, 0.08]	[-0.088, 0.099]	[-0.06, 0.06]	[-0.13, 0.13]	[-4.6, 4.6]	[-7.7, 7.7]	[-1.9, 1.9]
$Z\gamma jj$ CMS [3]				$\left[-0.91, 0.91\right]$			
ZZjj CMS [6]			$\left[-0.43, 0.43\right]$				
$W\gamma jj$ [4] CMS		$\left[-0.5, 0.5\right]$					[-2.8, 2.8]
WW/WZ/ZZ CMS [7]	$\left[-0.12, 0.11\right]$				[-0.69, 0.70]	[-2.0, 2.1]	

Положения выносимые на защиту

- методы оценки фоновых процессов с неверной идентификацией объектов (электронов как фотонов и адронных струй как фотонов) для процессов pp→Z(→vv)γ и pp→Z(→vv)γjj ЭС при √s_{pp}=13 ТэВ;
- Интегральное сечение процесса pp→Z(→vv)γjj ЭС при энергиях фотона выше 150 ГэВ, на данных с интегральной светимостью 139 фб⁻¹ при энергии сталкивающихся протонов равной 13 ТэВ с точностью 3.2σ:

$$\sigma_{Z\gamma \; \Theta C} = 0.77^{+0.34}_{-0.30} \; \phi \delta$$

которое согласуется с предсказанным сечением в NLO порядке КХД

 $\sigma_{Z\gamma \; \Im \mathrm{C}}^{\mathrm{предск.}} = 0.98 \pm 0.09 \; \mathrm{d}\mathrm{d}$

пределы на параметры четверных аномальных бозонных вершин f_{M0}//^4, f_{M1}//^4, f_{M2}//^4, f_{T0}//^4, f_{T5}//^4, f_{T8}//^4, f_{T9}//^4 в формализме ЭТП на основе данных столкновений √s_{pp}=13 ТэВ с интегральной светимостью 139 фб⁻¹, набранных в эксперименте ATLAS; пределы на параметры f_{M2}//^4, f_{T0}//^4, f_{T5}//^4, f_{T8}//^4 и f_{T9}//^4 являются наилучшими в мире на момент публикации.

Апробация

Результаты работы представлены:

- 12-я Курчатовская молодежная школа, НИЦ КИ, Москва, Россия, 2014 г.
- Научная сессия НИЯУ МИФИ, Москва, Россия, 2015 г.
- Международная московская школа физики ИТЭФ, Московская обл., Россия, 2016 г.
- Международная конференция физики частиц и астрофизики (ICPPA), Москва, Россия, 2016 г.
- Международная конференция LHCC, Церн, Швейцария, 2019 г.
- Международная конференция «Ядро–2021», СПБГУ, Россия, 2021 г.
- Международная конференция физики частиц и астрофизики (ICPPA), Москва, Россия, 2022 г. (заявлено)
- совещания рабочей группы «Стандартная модель» в ATLAS, еженедельные совещания коллаборации ATLAS, совещания российских институтов, входящих в ATLAS

Апробация

Основные результаты опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science:

- G. Aad, A. Kurova et al. (ATLAS Collaboration), Measurements of Zγ and Zγγ production in pp collisions at √s = 8 TeV 2016 with the ATLAS detector, Phys. Rev. D 93, 112002 (2016), DOI 10.1103/PhysRevD.93.112002
- A.S. Kurova and E.Yu. Soldatov, Study of the LHC experiments sensitivity to anomalous quartic gauge couplings in Zγγ production during Run2, J. Phys.: Conf. Ser. 798 012097 (2017), DOI 10.1088/1742-6596/798/1/012097
- Kurova A.S., Soldatov E.Yu., Probing of Zγγ Production Sensitivity to Anomalous Quartic Gauge Couplings at LHC Experiments with √s = 13 TeV, Phys. Atom. Nuclei (2017) 80: 725, DOI 10.1134/S1063778817040159
- M. Aaboud, A. Kurova et al. (ATLAS Collaboration), Measurement of the Zγ → vv γ production cross section in pp collisions at √s = 13 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple gauge-boson couplings, JHEP 12 (2018) 010, DOI 10.1007/JHEP12(2018)010
- G.Aad,A.Kurova et al.(ATLAS Collaboration),Observation of electroweak production of two jets in association with an isolated photon and missing transverse momentum, and search for a Higgs boson decaying into invisible particles at 13 TeV with the ATLAS detector, Eur. Phys. J. C 82 (2021) 105, DOI 10.1140/epjc/s10052-021-09878-z
- A. Kurova et al. (ATLAS Collaboration), Measurement of electroweak Z(vv⁻)γjj production and limits on anomalous quartic gauge couplings in pp collisions at √s=13 TeV with the ATLAS detector, отправлено в JHEP;
- Д.В. Зубов, А.С. Курова, Е.Ю. Солдатов, Оценка частоты неверной идентификации электрона как фотона в измерениях процесса Z(vv)ү для условий эксперимента ATLAS во время второго сеанса набора данных. будет опубликовано в ЭЧАЯ 1 вып. том 54, 2023г.

Спасибо за внимание!

Дополнительные слайды

Достоверность

- Достоверность разработанных методов оценки фоновых процессов с неверной идентификацией объектов обусловлена их согласием с результатами альтернативных методов оценки, используемых в коллаборации ATLAS.
- Достоверность полученных пределов на параметры аномальных вершин из подхода ЭТП подтверждается согласием с предыдущими результатами измерения пределов в эксперименте CMS на данных протон-протонных столкновений с √s=13 ТэВ.
- Достоверность измеренного сечения процесса pp→Z(→vv)γjj ЭС подтверждается согласием с теоретическим предсказанием, выполненным в Монте-Карло генераторах MadGraph5_aMC@NLO и Pythia достоверность результатов которых была проверена на ранее измеренных физических процессах.

Личный вклад

Автором разработаны, и реализованы методы оценки фоновых процессов от неверной идентификации электрона и струи как фотона из данных для процессов pp→Z(→vv)γ и pp→Z(→vv)γjj ЭC.

Автор внёс определяющий вклад в обработку и анализ экспериментальных данных. При решающем участии автора подготовлены и опубликованы статьи и сделаны доклады по теме исследования.

Фоновые процессы, имитирующие рождение Z(vv)ү в детекторе АТЛАС

в порядке убывания вклада в общее число измеренных событий

- тvү и lvү от Wү: т распадается на адроны, или е или µ от распада т или W не регистрируется детектором (≈17%);
- ү+струи: большой Е_т^{miss} возникает из комбинации реального Е_т^{miss} от нейтрино в распадах тяжелых кварков и от неверно измеренной энергии струй (≈11%);
- W(ev), моно-t-кварк и tt: е в конечном состоянии неверно идентифицируется как γ (≈8%)
- Z(vv)+струи и многоструйные события: одна из струй неверно идентифицируется как фотон (≈4%);
- Z(II)+ү (преимущественно т): т распадается на адроны или е или µ из распада т или Z не регистрируется (≈1%).

Для ЭС процесса Z(→vv)γjj помимо перечисленных выше основным фоновым процессом является КХД рождение Z(→vv)γjj, также появляется вклад от ttγ(t→Wb) и ЭС Wγjj

Фоновые процессы с неверной идентификацией нельзя корректно оценить из Монте-Карло, в виду несовершенства моделирования в настоящее время.

В работе будут показаны методы оценки фоновых процессов от неверной идентификации е—у и струя—у из данных, разработанные и реализованные автором.



23

Отборы	Значение порога
E_T^{miss}	> 150 ГэВ
E_T^γ	> 150 ГэВ
число «жестких» изолированных фотонов	$n_{\gamma}=1$
вето на лептоны	$n_e=0,n_\mu=0$
значимость E_T^{miss}	> 10.5
$\Delta \phi(ec{p}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}},\gamma)$	$>\pi/2$

Таблица 2.1. Критерии отбора для событий кандидатов процесса $Z(\nu \bar{\nu})\gamma$.

Отборы	Значение порога	
$E_{ m T}^{ m miss}$	> 120 GeV	
E_{T}^{γ}	$> 150 { m GeV}$	
число «жестких» изолированных фотонов	$N_\gamma=1$	определяют
Число струй	$N_{ m jets} \geq 2$	ИНКЛЮЗИВНУЮ
вето на лептоны	$N_{ m e}=0,N_{\mu}=0$	ооласть Zy
значимость $E_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}$	> 12	
$ \Delta \phi(\gamma,ec{p}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}) $	> 0.4	
$ \Delta \phi(j_1,ec{p}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}) $	> 0.3	
$ \Delta \phi(j_2,ec{p}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}) $	> 0.3	
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{SoftTerm}}$	$< 16 { m ~GeV}$	

Таблица 2.3 Критерии отбора для событий кандидатов процесса $Z(
uar
u)\gamma+jj$.



Рис. 3.3.7. Распределения по инвариантной массе е-е (слева) и е- γ (справа) пар. Верхние распределения выполнены для проб-частицы в цетральной области ($|\eta| < 1.37$) и для малых p_T (150 $< p_T < 250$ ГэВ), нижние - для центральной области с высоким p_T ($p_T > 250$ ГэВ).

Учет зависимости частоты $e \rightarrow \gamma$ от η и p_{τ} фотона (данные 2015-2018 гг.)





Распределения в е-проб области 139 фб⁻¹



28

Распределения в е-проб области 139 фб⁻¹



Метод оценки неверной идентификации адронной струи как фотона (j→γ)

$$\begin{split} N_A &= N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma} + N_A^{bkg} + N_A^{jet \to \gamma};\\ N_B &= c_B N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma} + N_B^{bkg} + N_B^{jet \to \gamma};\\ N_C &= c_C N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma} + N_C^{bkg} + N_C^{jet \to \gamma};\\ N_D &= c_D N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma} + N_D^{bkg} + N_D^{jet \to \gamma}; \end{split}$$

 $N^{\text{bkg}}_{\quad i}$ - соответствует фоновым процессам кроме струя — у в каждой области

$$a = c_D - c_B c_C;$$

 $b = N_D + c_D N_A - (c_B N_C + c_C N_B);$
 $c = N_D N_A - N_C N_B.$

$$N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma} = N_A - (N_B - c_B N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma}) \frac{N_C - c_C N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma}}{N_D - c_D N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma}}. \qquad N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma} = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

типы «нежестких» фотонов (loose'), в которых по крайней мере один из следующих критериев должен нарушаться:

- loose'2: w_{s3} , F_{side}
- loose'3: w_{s3} , F_{side} , ΔE
- loose'4: w_{s3} , F_{side} , ΔE , E_{ratio}
- loose'5: w_{s3} , F_{side} , ΔE , E_{ratio} , w_{tot}

Результаты оценки фоновых событий

Таблица 4.2 Наблюдаемые и предсказанные выходы событий для сигнального и фоновых процессов после фитирования к наблюдаемым данным в контроольных и сигнальной областях. Указанная погрешность получена при фитировании и представлена комбинацией статистической и систематических погрешностей. Индивидуальные погрешности могут быть скореллированы и не могут быть сложены в квадратурах для получения общей погрешности.

	$W\gamma~{ m CR}$	$Z\gamma$ QCD CR 1	$Z\gamma$ QCD CR 2	CO
$Z(uar{ u})\gamma jj$ ЭС	0.107 ± 0.027	10.7 ± 4.2	3.8 ± 1.7	36 ± 14
$Z(uar{ u})\gamma jj$ КХД	1.02 ± 0.45	391 ± 88	141 ± 34	131 ± 41
$W(l u)\gamma jj$ КХД	426 ± 67	240 ± 74	78 ± 26	93 ± 32
$W(l\nu)\gamma jj$ ЭС	63 ± 12	14.6 ± 3.0	4.6 ± 1.3	25.0 ± 5.5
$W(e u)jj,tjj,tar{t}jj$	39.9 ± 1.8	70.1 ± 3.4	17.9 ± 1.5	22.5 ± 1.3
$tar{t}\gamma jj$	192 ± 57	58 ± 21	9.2 ± 3.6	21.5 ± 7.9
$\gamma j j$	4.8 ± 7.4	52 ± 36	8 ± 11	20 ± 17
Zj,jj	0.06 ± 0.66	20 ± 14	5.9 ± 6.9	6.6 ± 7.8
$Z(lar{l})\gamma jj$	8.5 ± 2.5	6.8 ± 2.0	2.04 ± 0.95	2.2 ± 1.3
Предсказанное	735 ± 39	863 ± 54	271 ± 25	357 ± 30
Наблюдаемое	737	849	268	356

Переменные, использованные для создания классификатора

минимальный набор переменных, обеспечивающий достаточную мощность раздерения классификатора

$$E_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}, \ p_{\mathrm{T}}$$
-balance¹, $\eta(j_2), \ p_{\mathrm{T}}(j_1), \ \eta(\gamma), \ p_{\mathrm{T}}$ -balance (сокращенный)², $N_{\mathrm{струй}}, \ m_{jj}, \ \Delta y(j_1, j_2), \ \sin\left(\left|\frac{\Delta \varphi(j_1, j_2)}{2}\right|\right)$ и $\Delta y(j_1, \gamma)$

¹The
$$p_{\rm T}$$
-balance= $\frac{|\vec{p}_{\rm T}^{\rm miss} + \vec{p}_{\rm T}^{\,\gamma} + \vec{p}_{\rm T}^{\,j_1} + \vec{p}_{\rm T}^{\,j_2}|}{E_{\rm T}^{\rm miss} + E_{\rm T}^{\,\gamma} + p_{\rm T}^{\,j_1} + p_{\rm T}^{\,j_2}|}$.
²The $p_{\rm T}$ -balance (сокращенный)= $\frac{|\vec{p}_{\rm T}^{\,\gamma} + \vec{p}_{\rm T}^{\,j_1} + \vec{p}_{\rm T}^{\,j_2}|}{E_{\rm T}^{\,\gamma} + p_{\rm T}^{\,j_1} + p_{\rm T}^{\,j_2}|}$.

Распределения в сигнальной и контрольных областях



Область измерения сечения

Таблица 4.1	Определение	фидуциальной	области.
-------------	-------------	--------------	----------

Отборы	Значение порога
$E_{ m T}^{ m miss}$	> 120 ГэВ
E_{T}^{γ}	> 150 ГэВ
Число изолированных фотонов	$N_\gamma=1$
	$E_{\rm T}^{\rm cone40} < 0.022 p_{\rm T} + 2.45 \ \Gamma \Im B,$
Изолированность фотонов	$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{cone20}}/p_{\mathrm{T}} < 0.05$
Число струй	$N_{ m cтруй} \geq 2 \ { m c} \ p_{ m T} > 50 \ { m GeV}$
Удаление наложений	$\Delta R(\gamma, ext{струя}) > 0.3$
Вето на лептоны	$N_{ m e}=0,~N_{\mu}=0$
$ \Delta \phi(\gamma,ec{p}_{ ext{T}}^{ ext{miss}}) $	> 0.4
$ \Delta \phi(j_1,ec{p}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}) $	> 0.3
$ \Delta \phi(j_2,ec{p}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}) $	> 0.3
m_{jj}	$> 300 \ \Gamma$ эB
γ -центральность	< 0.6

Сила сигнала и значимости

Наблюдаемая значимость оценивается путем фитирования с $\mu_{Z\gamma \Theta C} = 0$ (т.е. исключая гипотезу о наличии только фоновых процессов) к данным во всех областях. Ожидаемая значимость оценивается аналогичным образом с использованием искусственных данных Азимова [45]. Такой набор данных контструируется путем изменения предсказанных значений с учетом нормировочных коэффициентов и коэффициентов, учитывающих погрешности, полученные при фитировании в контрольных областях, следуя предположению, что сигнальнй процесс отсутствует.

Измеренная сила сигнала такова:

$$\mu_{Z\gamma\Im C} = 0.78^{+0.25}_{-0.23} \text{ (стат.)}^{+0.21}_{-0.17} \text{ (сист.)}.$$
(4.1)

Наблюдаемая значимость результата составляет 3.2σ , ожидаемая – 3.7σ . Измеренные нормировочные коэффициенты $\mu_{Z\gamma QCD}$ и $\mu_{W\gamma}$ равны $1.21^{+0.37}_{-0.31}$ и $1.02^{+0.22}_{-0.17}$, соответственно, что согласуется с предсказанными выходами событий в пределах погрешности.

Систематические погрешности

Таблица 4.3 Вляние различных компонент систематических погрешностей на измеренное сечение без учета корелляций. Относительный вклад расчитан путем фиксирования значения соответствующего параметра погрешности на полученном в результате фитирования при измерении сечения. При фиксированном значении проведено повторное фитирование и проведена оценка погрешности на силу сигнала, которая затем вычитается в квадратуре из первоначальной погрешности измерения сечения.

Источник погрешности	$\Delta \sigma / \sigma [\%]$
Экспериментальные	
Струи	-3.2/+3.4
Фотоны и электроны	-0.3 / +1.7
Мюноы	-0.4 / +0.5
$E_{ m T}^{ m miss}$	-1.8 / +2.2
Моделирование множественных pp-столкновений	-1.7 / +3.2
Эффективность триггера	-0.9 / +2.1
Измерение светимости	-1.2 / +2.6
Теоретические	
$Z(uar{ u})\gamma jj$ ЭС/КХД интерференция	-0.6 / +2.6
$Z(uar{ u})\gamma jj$ ЭС процесс	-6 /+12
$Z(uar{ u})\gamma jj$ КХД процесс	-15 / +16
Другие процессы	-5.3 /+7.7
Другие	
Оценка фоновых процессов из данных	-0.9 / +1.2
γ и Z из разных pp-столкновений	-1.2 / +2.6
Моделирование m_{jj} в $Z(uar u)\gamma jj$ КХД	-4.4/+4.4

Неверная идентификация электрона как фотона (е→ү)

В основе лежит метод меченой и пробной частиц, в котором предполагается, что в паре электрон-фотон с инвариантной массой в области массы Z бозона присутствует электрон, который неверно идентифицирован как фотон Метод оценки:

1. вероятность неверной идентификации $e \rightarrow \gamma$:

 $rate_{e \to \gamma} = \frac{(N_{e\gamma} - N_{bkg})}{(N_{ee} - N_{bkg})}$, где N_{ev}, N_{ee} – число событий с парами ее and еү в массовом окне Z-пика (M_z-10 GeV, M_z+10 GeV), N_{bkg} – усредненное число событий окнах "фона": (M_z-40 ГэВ, M_z-20 ГэВ) и (M_z+20 ГэВ, M_z+40 ГэВ).



Отбор пар еү:

"сигнальный" фотон с р_т>150 ГэВ, выбранный электрон с р_т>25 ГэВ

Отбор пар ее:

выбранный электрон с р_т>150 ГэВ, выбранный электрон с противоположным зарядом и р_т>25 ГэВ

- 2. построение е-проб контрольной области (е-проб КО) в данных, в которой вместо фотона выбран электрон с р_т>150 ГэВ
- 3. распределения данных в е-проб контрольной области нормируются на вероятность е→ү

Учет зависимости частоты е→ү от n и p_т фотона



е→ү: Систематические погрешности метода

Компоненты систематической погрешности для частоты:

- От выбора окон для оценки фона под Z пиком (от 0.6% до 3.2% в зависимости от η и p_т) их вариацией
- От ширины массового окна Z пика (от 2.8% до 6.5%) вариацией на 10 ГэВ
- Разница между "истиной" вероятностью е→ү в Z(ее) МК и оценки описанным методом в Z(ее) МК (от 2.7% до 10.7%)
- разница между "истинной" вероятностью е→ү в Z(ее) и W(ev) MK (от 6.8% до 25.9%)

	Вероятность $e \to \gamma$, %		
	$150 < E_T^{\gamma} < 250 \text{ GeV} \qquad E_T^{\gamma}$	> 250 GeV	
$0 < \eta < 1.37$	$1.12 \pm 0.08 \pm 0.15$ 0.63	$\pm 0.14 \pm 0.14$	
$1.52 < \eta < 2.37$	$2.71 \pm 0.20 \pm 0.5$	70	

Таблица 3.1 Вероятность неверной идентификации электрона как фотона, полученная в данных с общей интегральной светимостью $36.1 \, \phi 6^{-1}$, с учетом зависимости от E_T и η фотона. Первая погрешность – статистическая, вторая – систематическая.

Кинематическое распределение в епроб КО



Загрязненность е-проб КО другими фоновыми процессами используется как дополнительная систематическая погрешность: 3% (2% для эксклюзивного случая)

Общая относительная систематическая погрешность на вероятность е→ү не превышает 26% Систематическая погрешность на оценку фонового процесса е→ү не превышает 14%

е→ү: оценка фона под Z пиком для 139 фб⁻¹ данных

В связи с увеличением статистики форма распределений не позволяет проводить простую линейную экстраполяцию в область под Z пиком как это делалось ранее



фит слева в интервале (30,60) фит справа в интервале (120,200)

Производится экстраполяция фитирующих функций в область Z пика. Вычисляются интегралы функций в этой области: *N_{min}* и *N_{max}*

Их среднее N $_{ee}^{bkg}$ используется в расчете частоты: $N_{average}^{bkg}=rac{N_{min}^{bkg}+N_{min}^{bkg}}{2}$



одновременный фит в интервалах (25,70)&&(110,200)

Фитирующая функция экстраполируется в область под Z пиком, для расчета частоты используется её интеграл в этой области N_{ev}^{bkg}

Систематическая погрешность на оценку фона под пиком вычисляется вариацией числа N^{bkg} в ее и еү парах.

е→ү: изменения в систематических погрешностях метода для 139 фб⁻¹ данных

Компоненты систематической погрешности для частоты:

- вариация ширины массового окна Z пика на σ(от 0.2% до 0.7% в зависимости от η и p_T)
- Разница между "истиной" вероятностью е→γ в Z(ee) МК и оценки описанным методом в Z(ee) МК (от 1.5% до 13%)
- Вычитание фона под Z пиком (от 3% до 9.8%)
- разница между "истинной" частотой с→γ в Z(сс) и W(сv) МК (т.к. связана с различием кинематическ

вероятность $e \to \gamma, \%$		
	$150 < E_T^\gamma < 250 \text{ GeV}$	$E_T^{\gamma} > 250 \text{ GeV}$
$0 < \eta < 1.37$	$2.28 \pm 0.06 \pm 0.09$	$1.99 \pm 0.13 \pm 0.32$
$1.52< \eta <2.37$	6.75 ± 0.18	8 ± 0.63

Таблица 3.5 Вероятность неверной идентификации электрона как фотона, полученная в данных с общей интегральной светимостью 139 $\phi \delta^{-1}$, с учетом зависимости от E_T и η фотона. Первая погрешность – статистическая, вторая – систематическая.

Общая относительная систематическая погрешность на вероятность е→ү не превышает **16%** (в наименее стат. обеспеченном регионе) **(улучшение на 10%)** Статистическая погрешность на вероятность е→ү используется как компонент систематики в оценке фона от этого процесса

Систематическая погрешность на оценку фона не превышает **5.4% (меньше на 8.6%)**

Метод оценки неверной идентификации адронной струи как фотона ($j \rightarrow y$)

Метод четырех контрольных областей, ортогональных по изолированности и идентификационному критерию фотонов, используется для оценки неверной идентификации струи как фотона.

Рассматриваются следующие КР:

- •А: "жесткий" фотон, изолированный
- •В: "жесткий" фотон, неизолированный
- •С: "нежесткий" фотон, изолированный
- •D: "нежесткий" фотон, неизолированный

Предположения, лежащие в основе метода:

•Изоляция не коррелирует с "нежестким" критерием •Количество сигнальных событий в регионах B, C, D пренебрежимо мало $\frac{N_A^{jet \to \gamma}}{N_A} = \frac{N_C}{N_C}$

в идеале число событий фона можно рассчитать как





Изолированный Не изолированный





оценка корреляции в данных

$$R = \frac{N_{B-E}^{data} N_{F}^{data}}{N_{D-F}^{data} N_{E}^{data}}$$

Метод оценки неверной идентификации адронной струи как

фотона: результаты и систематические погрешности

"утечки" сигнала из сигнальной области в КО В,С,D

$c_B =$	$\frac{N_B^{Z(\nu\bar\nu)\gamma}}{N_A^{Z(\nu\bar\nu)\gamma}};$
$c_C =$	$\frac{N_C^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma}}{N_A^{Z(\nu\bar{\nu})\gamma}};$
$c_D =$	$\frac{N_D^{Z(\nu\bar\nu)\gamma}}{N_A^{Z(\nu\bar\nu)\gamma}};$

Систематические погрешности:

- от определения областей (27%)
- на <<утечки>> сигнала от моделирования изоляции и идентификации в МК (9.5%)
 - $\sigma_{iso}^{c_{\mathrm{B}}} = \delta_{iso}^{\mathrm{eff}} * (c_{B}+1)/c_{B}$
 - $\sigma_{ID}^{c_{C}} = \delta_{ID}^{\text{eff}} * (c_{C}+1)/c_{C}$
 - $\sigma^{\mathrm{c}_{\mathrm{D}}}_{iso} = \delta^{\mathrm{eff}}_{iso} * (c_B+1)/c_B$
 - $\sigma_{ID}^{\mathrm{c}_{\mathrm{D}}} = \delta_{ID}^{\mathrm{eff}} * (c_C + 1)/c_C$

Параметры «Утечки сигнала»	Sherpa 2.1
c_B	0.0275 ± 0.0008
c_C	0.0293 ± 0.0008
c_D	0.00102 ± 0.00012

фактор R	Loose'3	Loose'4	Loose'5
MK	1.08 ± 0.24	1.0 ± 0.2	1.08 ± 0.20
Данные	0.9 ± 0.3	0.95 ± 0.24	0.96 ± 0.24

loose' - <<нежесткий>> идентификационный критерий, в котором исключены несколько переменных ближайшего слоя ЭМ калориметра

Центральное значение	169 ± 25
Loose'3	+46
Loose'5	± 0
Изоляционный промежуток +1 ГэВ	+10
Изоляционный промежуток —1 ГэВ	+4

Таблица 3.10 Центральное значение выхода фоновых событий $jet \to \gamma$ и отклонения от него для вариаций определения областей ABCD в данных статистикой 36.1 фб⁻¹.

Общая систематическая погрешность составляет 29%

ј→ү: изменения в систематических погрешностях для 139 фб⁻¹

данных

в связи с оптимизацией реконструкции и идентификации фотонов для 139 фб данных, наименьшую корреляцию стал показывать <<нежесткий>> критерий loose'2

Систематические погрешности:

- от определения областей 18% (меньше на 9%)
- на <<утечки>> сигнала с применением альтернативных МК генераторов 6% (меньше на 3.5%)

Общая систематическая погрешность 19% (меньше на 10%)

фактор R	loose'2	loose'3	loose'4	loose'5
MK	1.13 ± 0.12	1.26 ± 0.13	1.33 ± 0.12	1.56 ± 0.14
Данные	0.98 ± 0.07	0.99 ± 0.06	0.93 ± 0.06	0.94 ± 0.06

Центральное значение	33^{+15}_{-17}
Loose'3	-6
Loose'4	-1
Loose'5	-5
Изоляционный промежуток +1 GeV	+6
Изоляционный промежуток -0.6 GeV	-3

Таблица 3.11 Центральное значение выхода фоновых событий $jet \to \gamma$ и отклонения от него для вариаций определения областей ABCD в данных статистикой 139 фб⁻¹.

-	$Z\gamma jj$ ЭС			$Z\gamma jj \; { m QCD}$	
	MadGraph+Pythia8	MadGraph+Herwig7	Sherpa 2.2	MadGraph+Pythia8	
струя $\rightarrow \gamma$	33^{+15}_{-17}	33^{+15}_{-17}	31^{+18}_{-19}	32^{+17}_{-18}	

Таблица 3.13 Влияние МК генератора, используемого для оценки «утечек сигнала» в КО В, С и D для процессов $Z(\nu\bar{\nu})\gamma + jj$ ЭС и $Z(\nu\bar{\nu})\gamma + jj$ КХД, на центральное значение оценки выхода фоновых событий $jet \rightarrow \gamma$ из данных. 44



Рисунок 4.2.4 Эволюция ожидаемых (красный) и наблюдаемых (синий) пределов в зависимости от E_c для f_{T0}/Λ^4 , f_{T5}/Λ^4 , f_{T8}/Λ^4 и f_{T9}/Λ^4 . Граница унитарности показана черной линией. Условия $E_c < 4$ ТэВ получены с порогом на $E_{\rm T}^{\gamma} > 600$ ГэВ. Условия $E_c > 4$ ТэВ получены с порогом $E_{\rm T}^{\gamma} > 900$ ГэВ.



Рисунок 4.2.5 Эволюция ожидаемых (красный) и наблюдаемых (синий) пределов в зависимости от E_c для f_{M0}/Λ^4 , f_{M1}/Λ^4 и f_{M2}/Λ^4 . Граница унитарности показана черной линией. Условия $E_c < 4$ ТэВ получены с порогом на $E_{\rm T}^{\gamma} > 400$ ГэВ. Условия $E_c > 4$ ТэВ получены с порогом $E_{\rm T}^{\gamma} > 900$ ГэВ.